

# OpensCheck assembly OTU-DT-OC-160-100

产品 18748



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

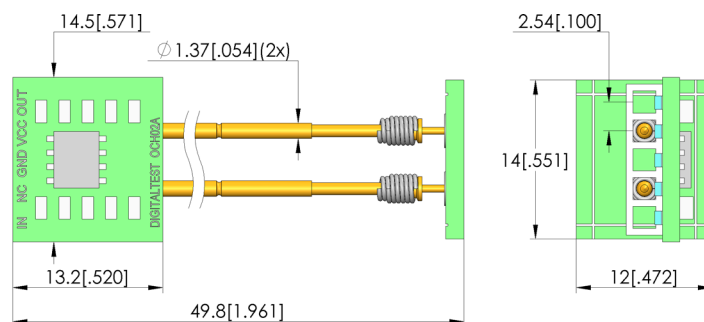
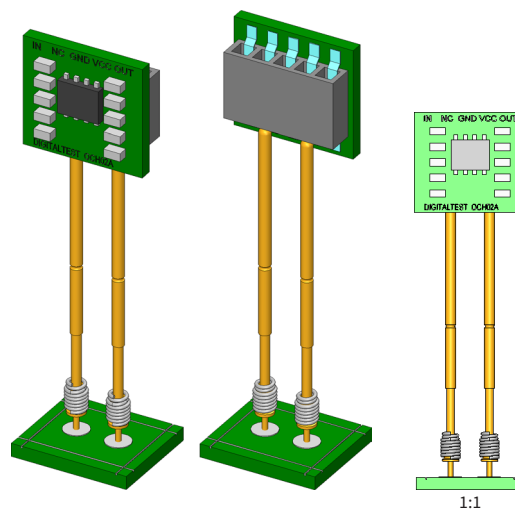
- 开路测试用组件, 用于半导体芯片的电容式测试, 检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于 Digitaltest 测试系统

## 使用

OpensCheck 探针用于集成电路的电容测试, 可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。

## 交付内容

电路板、传感器板和探针 GKS-925 T JA 1000-S。



## 一般数据

产品组:	开路测试
结构系列:	OTU
类型:	Digitaltest opens test
规格:	
配件类型:	扩展配件
交付状态:	电路板, 传感器板, GKS
宽度:	12 mm
高度:	49,8 mm
重量:	0,01 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

## 适用于

真空测试治具 (VA):

VA xxxx/MTSxxx

## 技术数据

行程:	5 mm
弹簧力:	1 N
长度:	14 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	12 x 14 x 49,8 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。03/26\_CN